

計量法に基づく登録事業者の登録等に係る規程（認定一法B—計量法登録）新旧対照表

新 計量法に基づく登録事業者の登録等に係る規程		旧 計量法に基づく登録事業者の登録等に係る規程			
<p>（登録の更新の有効期間）</p> <p>第16条 登録の有効期間が満了する日の1年前から5月前までの間に計量法第144条の2第1項の規定に基づき登録の更新申請がされたものであって、次のいずれにも該当しない場合は、その更新された登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 計量器等の種類を追加した場合 ・ 校正範囲を拡大した場合 ・ 最高測定能力を小さくした場合（施行規則第92条の変更届に該当するものを除く） ・ 計量器の校正等の事業を行う事業所の所在地を変更した場合（住居表示の変更を除く） <p>（略）</p> <p>附則 （施行期日）</p> <p>第1条 この規程は、平成21年X月XX日（起案決裁日）から施行し、平成21年7月16日（改正告示の施行日）から適用する。</p> <p>別表第2（第18条関係）計量器の校正等に用いる特定標準器による校正等をされた計量器又は標準物質の校正等の期間</p>		<p>（登録の更新の有効期間）</p> <p>第16条 登録の有効期間が満了する日の1年前から5月前までの間に計量法第144条の2第1項の規定に基づき登録の更新がされたものであって、次のいずれにも該当しない場合は、その更新された登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 計量器等の種類を追加した場合 ・ 校正範囲を拡大した場合 ・ 最高測定能力を小さくした場合（施行規則第92条の変更届に該当するものを除く） ・ 計量器の校正等の事業を行う事業所の所在地を変更した場合（住居表示の変更を除く） <p>（略）</p> <p>別表第2（第18条関係）計量器の校正等に用いる特定標準器による校正等をされた計量器又は標準物質の校正等の期間</p>			
区分の名称	計量器の校正等に用いる計量器又は標準物質	期間	区分の名称	計量器の校正等に用いる計量器又は標準物質	期間
長さ	633 nmよう素分子吸収線波長安定化ヘリウムネオンレーザ装置、532 nmよう素分子吸収線波長安定化レーザ装置、1.5 μm帯（Cバンド）アセチレン分子吸収線波長安定化レーザ装置及び1.5 μm帯（Cバンド）シアン化水素分子吸収線波長安定化レーザ装置	3年	長さ	633 nmよう素分子吸収線波長安定化ヘリウムネオンレーザ装置	3年
	633 nmよう素分子吸収線波長安定化ヘリウムネオンレーザ装置（複数台の633 nmよう素分子吸収線波長安定化ヘリウムネオンレーザ装置を保有し、群管理を行う場合）	5年			
...
振動加速度	レーザ干渉式振動測定装置及び振動加速度計	3年	振動加速度	レーザ干渉式振動測定装置及び振動加速度計	3年
	振動加速度計（電圧型(20 Hz以上)）	2年			
	振動加速度計（サーボ型）	4年			
...
濃度	メタン標準ガス、（中略）揮発性有機化合物23種混合標準液のうちメタノール希釈のものであって、ジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、四塩化炭素、クロロホルム、トリブロモメタン、プロモジクロロメタン、1,2-ジクロロエタン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、cis-1,2-ジクロロエチレン、trans-1,2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,2-ジクロロプロパン、cis-1,3-ジクロロプロペン、trans-1,3-ジクロロプロペン、1,4-ジクロロベンゼン、o-キシレン、m-キシレン、p-キシレン、ベンゼン及びトルエンの各濃度が1 g/Lのもの	6月	濃度	メタン標準ガス、（中略）揮発性有機化合物23種混合標準液のうちメタノール希釈のものであって、ジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、四塩化炭素、クロロホルム、トリブロモメタン、プロモジクロロメタン、1,2-ジクロロエタン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、cis-1,2-ジクロロエチレン、trans-1,2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,2-ジクロロプロパン、cis-1,3-ジクロロプロペン、trans-1,3-ジクロロプロペン、1,4-ジクロロベンゼン、o-キシレン、m-キシレン、p-キシレン、ベンゼン及びトルエンの各濃度が1 g/Lのもの	6月
	揮発性有機化合物12種混合標準ガスのうち窒素希釈のものであって、1,1-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、cis-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、四塩化炭素、ベンゼン、1,2-ジクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、cis-1,3-ジクロロプロペン及びtrans-1,3-ジクロロプロペンの各濃度が1 vol ppmのもの				

	揮発性有機化合物7種混合標準ガスのうち窒素希釈のものであって、アセトアルデヒド、トルエン、エチルベンゼン、スチレン、 <i>o</i> -キシレン、 <i>m</i> -キシレン、 <i>p</i> -キシレンの各濃度が1 vol ppmのもの アセトアルデヒド標準ガスのうち窒素希釈のものであって、濃度が1 vol ppmのもの ほう素標準液であって、濃度が1 g/Lのもの 金属15種混合標準液であって、アルミニウム、ほう素、カルシウム、カドミウム、コバルト、クロム、銅、鉄、カリウム、マグネシウム、マンガ、ナトリウム、ニッケル、鉛及び亜鉛の各濃度が10 mg/L以上100 mg/L以下のもの 陰イオン7種混合標準液であって、ふっ化物イオン濃度が5 mg/L以上20 mg/L以下、塩化物イオン濃度が10 mg/L以上20 mg/L以下、亜硝酸イオン濃度が15 mg/L以上100 mg/L以下、臭化物イオン濃度が10 mg/L以上100 mg/L以下、硝酸イオン濃度が30 mg/L以上100 mg/L以下、りん酸イオン濃度が30 mg/L以上200 mg/L以下及び硫酸イオン濃度が40 mg/L以上100 mg/L以下のもの ホルムアルデヒド標準液のうちメタノール希釈のものであって、濃度が1 g/Lのもの セシウム標準液、ガリウム標準液、インジウム標準液、モリブデン標準液、テルル標準液及びバナジウム標準液であって、濃度が1 g/Lのもの	
...
放射線・放射能・中性子	液体シンチレーションカウンタ、荷電粒子測定装置、照射線量、照射線量率、吸収線量、吸収線量率、線量当量、線量当量率、カーマ若しくはカーマ率校正用の軟X線用電離箱式照射線量計、中硬X線用電離箱式照射線量計、γ線用電離箱式照射線量計、β線用外挿電離箱、β線用電離箱式吸収線量計、β線照射装置、液体シンチレーションカウンタ、荷電粒子測定装置及び減速材付中性子検出器 標準線源付加圧型電離箱及びγ線スペクトロメータ	2年 3年
硬さ	ロックウェル硬さ基準機、ロックウェル硬さ標準片、ビッカース硬さ基準機及びビッカース硬さ標準片	5年

...
放射線・放射能・中性子	液体シンチレーションカウンタ、荷電粒子測定装置、照射線量、照射線量率、吸収線量、吸収線量率、線量当量、線量当量率、カーマ若しくはカーマ率校正用の軟X線用電離箱式照射線量計、中硬X線用電離箱式照射線量計、γ線用電離箱式照射線量計及びγ線用電離箱式照射線量計 標準線源付加圧型電離箱及びγ線スペクトロメータ	2年 3年
硬さ	ロックウェル硬さ基準機及びビッカース硬さ基準機	5年

別表第3（第18条関係）計量器の校正等に用いる特定標準器による校正等をされた計量器又は標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等をされた計量器又は標準物質の校正等の期間

区分の名称	計量器の校正等に用いる計量器又は標準物質	期間
長さ	校正用ブロックゲージ、目盛りの長さが50 mm以上1 000 mm以下の標準尺であって拡張不確かさ（ $k=2$ ）が1 000 mm相当で $2 \mu\text{m}$ を超えないもの、各種長さ測定用校正器で測定面が平面であるもの、リングゲージ及びプラグゲージ 633 nmよう素分子吸収線波長安定化ヘリウムネオンレーザ装置、633 nm実用波長安定化ヘリウムネオンレーザ装置、532 nmよう素分子吸収線波長安定化レーザ装置、1.5 μm 帯（Cバンド）アセチレン分子吸収線波長安定化レーザ装置、1.5 μm 帯（Cバンド）シアン化水素分子吸収線波長安定化レーザ装置、干渉計基準用ブロックゲージ、標準尺であって前記以外のもの、平面度校正装置、平面度基準板及び校正用表面性状標準片	2年 3年
...
振動加速度	レーザ干渉式振動測定装置 振動加速度計（圧電型（20 Hz以上）） 振動加速度計（サーボ型）	3年 2年 4年
...

別表第3（第18条関係）計量器の校正等に用いる特定標準器による校正等をされた計量器又は標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等をされた計量器又は標準物質の校正等の期間

区分の名称	計量器の校正等に用いる計量器又は標準物質	期間
長さ	校正用ブロックゲージ、目盛りの長さが50 mm以上1 000 mm以下の標準尺であって拡張不確かさ（ $k=2$ ）が1 000 mm相当で $2 \mu\text{m}$ を超えないもの、各種長さ測定用校正器で測定面が平面であるもの、リングゲージ及びプラグゲージ 633 nmよう素分子吸収線波長安定化ヘリウムネオンレーザ装置、633 nm実用波長安定化ヘリウムネオンレーザ装置、干渉計基準用ブロックゲージ、標準尺であって前記以外のもの、平面度校正装置、平面度基準板及び校正用表面性状標準片	2年 3年
...
振動加速度	振動加速度計（圧電型（20 Hz以上）） 振動加速度計（サーボ型）	2年 4年
...

放射線・放射能・中性子	液体シンチレーションカウンタ、荷電粒子測定装置、照射線量、照射線量率、吸収線量、吸収線量率、線量当量、線量当量率、カーマ若しくはカーマ率校正用の軟X線用電離箱式照射線量計、中硬X線用電離箱式照射線量計、 γ 線用電離箱式照射線量計、線量計校正用 γ 線源、線量計校正用 γ 線照射装置、 β 線用線量計、 β 線照射装置、液体シンチレーションカウンタ、荷電粒子測定装置、井戸型放射能測定装置、 γ 線スペクトロメータ及び減速材付中性子検出器	2年
	標準線源付加圧型電離箱及び γ 線スペクトロメータ	3年
硬さ	ロックウェル硬さ試験機、ロックウェル硬さ標準片、ピッカース硬さ試験機及びピッカース硬さ標準片	5年

放射線・放射能・中性子	液体シンチレーションカウンタ、荷電粒子測定装置、照射線量、照射線量率、吸収線量、吸収線量率、線量当量、線量当量率、カーマ若しくはカーマ率校正用の軟X線用電離箱式照射線量計、中硬X線用電離箱式照射線量計、 γ 線用電離箱式照射線量計及び減速材付中性子検出器	2年
	標準線源付加圧型電離箱及び γ 線スペクトロメータ	3年
硬さ	ロックウェル硬さ試験機及びピッカース硬さ試験機	5年